А.Н. Морозов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МЕРЫ КУЛЬБАКА ФЛУКТУАЦИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКЕ

Приведены предварительные результаты экспериментальной регистрации меры Кульбака при исследованиях флуктуаций напряжения на электролитической ячейке. Показано, что рассчитанная мера Кульбака флуктуаций напряжения синхронно изменяется на двух независимых экспериментальных установках. Установлена независимость изменения меры Кульбака от температуры электролитической ячейки.

E-mail: amor@mx.bmstu.ru

Ключевые слова: электролитическая ячейка, флуктуации напряжения, температура, мера Кульбака.

Измерение температуры термодинамической системы может быть выполнено путем регистрации и статистической обработки результатов измерения тепловых флуктуаций частей системы, в частности путем измерений дисперсии скорости теплового движения молекул в жидкости или газе. При этом предполагается, что система находится в состоянии теплового равновесия, а распределение скорости движения молекул подчиняется закону Максвелла (нормальному распределению).

Однако измерение скорости молекул позволяет не только установить температуру среды, но и рассчитать закон распределения, который в общем случае неравновесного состояния может отличаться от нормального закона. Указанное отличие количественно может быть оценено с помощью моментов более высокого порядка, чем дисперсия, и меры Кульбака [1], расчет которой выполняется независимо от расчета температуры.

Целью данной работы является проведение долговременных записей флуктуаций напряжения на электролитической ячейке и расчет меры Кульбака в целях ее сопоставления с рассчитанными значениями дисперсии указанных флуктуаций и независимо измеренной температурой электролитической ячейки.

Броуновское движение носителей заряда приводит к возникновению флуктуаций напряжения U на электрическом сопротивлении, дисперсию которого можно вычислить согласно формуле Найквиста [2, 3]

$$\sigma_U^2 = 4RkT\Delta f,\tag{1}$$

где R-электрическое сопротивление; k- постоянная Больцмана; T-абсолютная температура; $\Delta f-$ полоса частот, в которой проходили

измерения флуктуаций напряжения. В общем случае электрическое сопротивление может зависеть от температуры: R = R(T).

Если количество носителей заряда достаточно велико, то флуктуации напряжения представляют собой белый шум, имеющий нормальное распределение. При малом количестве носителей заряда должно наблюдаться отличие статистических характеристик флуктуаций напряжения от предельной модели нормально распределенного белого шума. В частности, флуктуации приобретают характер немарковского случайного процесса, а их распределение становится отличным от нормального [4].

По результатам экспериментальной регистрации флуктуаций напряжения может быть рассчитана не только дисперсия шума (1), но и другие статистические характеристики, в частности мера Кульбака [5, 6]. Эта величина является мерой информации в одном состоянии относительно другого [7]. В статистической физике мера Кульбака используется для нахождения количественного отличия какого-либо состояния с функцией распределения f(x, p) от равновесного состояния с распределением Гиббса $f_0(x, p)$ [1]:

$$H = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,p) \ln \left[f(x,p) / f_0(x,p) \right] dx dp.$$
(2)

Отметим, что мера Кульбака имеет значение больше нуля для всех неравновесных состояний и стремится к нулю при переходе системы в равновесное состояние.

Для рассматриваемого случая флуктуаций напряжения U равновесное состояние характеризуется нормальным распределением, и тогда формула (2) принимает вид

$$H_U = \int_{-\infty}^{\infty} f(U) \ln \left[f(U) / f_0(U) \right] dU, \qquad (3)$$

где в равновесном состоянии

$$f_0(U) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_U} \exp\left[-\frac{U^2}{2\sigma_U^2}\right].$$
 (4)

Подстановка формулы (4) в выражение (3) дает

$$H_U = \int_{-\infty}^{\infty} f(U) \ln \left[f(U) / f_0(U) \right] dU =$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(U) \ln \left(\sqrt{2\pi} \sigma_U f(U) \right) dU + \frac{1}{2}, \quad (5)$$

где учтено условие

$$\sigma_U^2 = \int_{-\infty}^{\infty} U^2 f\left(U\right) dU = \int_{-\infty}^{\infty} U^2 f_0\left(U\right) dU.$$
(6)

При непосредственной обработке экспериментальных данных измерения флуктуаций напряжения необходимо учитывать ограниченность выборки некоторым числом экспериментальных точек N. Тогда дисперсия флуктуаций напряжения будет вычисляться по формуле

$$\sigma_U^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_i^2,$$
(7)

а для меры Кульбака выражение (5) приобретет вид

$$H_U = \sum_{k=0}^{K} f_k \ln\left(\frac{\sqrt{2\pi}\sigma_U}{\Delta U}f_k\right) + \frac{1}{2},\tag{8}$$

где $f_k = \frac{N_k}{N}$ — отношение числа измерений N_k , попадающих в интервал значений напряжения от U_k до $U_k + \Delta U$, к общему числу измерений N; K и ΔU — число разбиений значений измеренного напряжения при построении гистограммы и интервал этих разбиений; U_0 и U_K минимальное и максимальное значения напряжения.

Следует отметить, что рассчитанное по формуле (8) значение меры Кульбака случайного процесса с нормальным распределением из-за ограниченного числа значений в выборке всегда будет давать значения величины H_U бо́льшие нуля. Покажем это, проведя численный расчет меры Кульбака для различного числа измеренных точек N и разных среднеквадратичных отклонений σ_U при фиксированном значении интервала разбиения ΔU . Для расчета используем стандартный генератор случайных чисел, дающий значения, распределенные по нормальному закону и имеющие спектр белого шума.

На рис. 1 приведены зависимость меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U при интервале разбиения $\Delta U = 0,01$ и числе измерений $N = 10^6$ (кривая 1) и $N = 10^7$ (кривая 2). Указанные значения параметров моделирования близки тем, которые использовались при обработке экспериментальных данных.

Из рис. 1 видно, что имеет место линейная зависимость меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U для практически всех значений σ_U (за исключением небольшой области в начале координат). При этом с возрастанием числа измеренных точек N указанная зависимость становится более пологой и при больших значениях N



Рис. 1. Зависимость меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U

мера Кульбака H_U перестает зависеть от среднего квадратичного отклонения σ_U .

Экспериментальные измерения флуктуаций напряжения выполнялись на электролитической ячейке, разделенной на два сосуда с помощью лавсановой пленки толщиной h = 12 мкм (в экспериментах 2002–2008 гг.) или h = 3 мкм (в экспериментах начиная с 2009 г.), имеющей отверстия (тонкие каналы) диаметром 0,2...0,4 мкм [8–10]. Объем электролита в тонких каналах $V \approx 2 \cdot 10^{-14}$ м³ (в экспериментах 2002–2008 гг.) или $V = 5 \cdot 10^{-15}$ м³ (в экспериментах, начиная с 2009 г.). Соответственно число ионов в указанных объемах электролита составляло $N_{\mu} \approx (2...4) \cdot 10^{10}$ или $N_{\mu} = (0,5...1) \cdot 10^{10}$ в зависимости от концентрации электролита. Таким образом, уменьшение толщины пленки с 12 до 3 мкм позволило примерно в 4 раза уменьшить число ионов в тонких каналах лавсановой пленки.

В каждом из сосудов размещалось по графитовому электроду, который обеспечивал подвод внешнего напряжения к электролитической ячейке и измерение флуктуаций напряжения, возникающих вследствие броуновского движения ионов в электролите, заполняющем тонкие каналы в лавсановой пленке. Схема детектора показана на рис. 2. Использовались две установки (№ 1 и № 2), имеющие одинаковое устройство.

Электролитом был слабый раствор серной кислоты. При приложении внешнего напряжения $U_0 = 0 \dots 3$ В через электролит, находящийся в отверстиях пленки, протекал электрический ток, флуктуации которого вызывались случайными изменениями подвижности ионов в электролите. Сопротивление электролитической ячейки определялось размером отверстий в лавсановой плене и концентрацией электролита



Рис. 2. Электролитическая ячейка:

1 — сосуды с электролитом; 2 — электроды; 3 — тонкая лавсановая пленка с отверстиями; 4 — электролит

и варьировалось в диапазоне 10... 300 кОм. Возникающие вследствие броуновского движения ионов электролита флуктуации напряжения на электролитической ячейке усиливались в 10^5 раз в полосе 5... 15 кГц и считывались в ПЭВМ с частотой опроса 50 кГц в диапазоне от – 10 до + 10 В. Возведенные в квадрат значения флуктуаций напряжения U усреднялись по формуле (7) за период времени, равный одной минуте, при этом число измерений за одну минуту было равно $N = 3\,000\,000$. Значения дисперсии флуктуаций напряжения σ_U^2 записывались в долговременную память ПЭВМ. Кроме этого проводилось вычисление усредненного значения коэффициента корреляции флуктуаций напряжения

$$R_U = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} U_i U_{i+1}$$
(9)

и меры Кульбака H_U по формуле (8) при значении интервала разбиения $\Delta U = 0,005$ В и числе интервалов разбиения K = 4096.

Указанная процедура обработки сигнала обеспечивала регистрацию низкочастотных изменений дисперсии флуктуаций напряжения σ_U^2 , коэффициента корреляции R_U и меры Кульбака H_U при проведении длительных непрерывных измерений флуктуаций напряжения на электролитической ячейке. Измеренные минутные ряды усреднялись прямоугольным временным окном за 60 мин и прорежались таким образом, чтобы получить временные ряды значений с шагом в один час.

Для подавления возможных мешающих факторов детекторы были размещены в подвальном помещении, термически изолированы и экранированы от электромагнитных наводок. С целью устранить влияние атмосферного давления и испарения электролита сосуды электролитических ячеек герметизировались. Одновременно с записью сигналов с детекторов со скважностью в одну минуту выполнялась регистрация их температуры T_B и наружной атмосферной температуры T_H . Измерения на установках проводились непрерывно в интервалах длительностью от нескольких месяцев до двух лет.

Результаты экспериментов позволили установить наличие корреляции дисперсии флуктуаций напряжения σ_U^2 и коэффициента корреляции R_U от температуры установок T_B с отрицательным значением коэффициента корреляции, что связано с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления электролита. Корреляции меры Кульбака H_U от температуры установок T_B в экспериментах не наблюдалось.

На рис. 3 приведены расчетный график зависимости меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U при интервале разбиения $\Delta U = 0,005$ и числе измерений $N = 3 \cdot 10^6$ (кривая 1) и аналогичный экспериментальный график (кривая 2). Видно хорошее качественное совпадение этих графиков, но экспериментальный график лежит несколько ниже теоретического и отличается от него поведением в области малых значений среднего квадратичного отклонения σ_U . Видимо это связано с различием характеристик реальных флуктуаций напряжения и смоделированных на ПЭВМ.

Проведенные эксперименты выявили наличие низкочастотного дрейфа (уменьшения) дисперсии флуктуаций напряжения σ_U^2 , коэффициента корреляции R_U и меры Кульбака H_U со временем, что связано с постепенным уменьшением сопротивлений электролитических ячеек установок, вызванных диффузией ионов из стенок сосудов 1 и электродов 2 (см. рис. 2). Для учета указанного фактора



Рис. 3. Сопоставление расчетной (1) и экспериментальной (2) зависимостей меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U



Рис. 4. Графики мер Кульбака \tilde{H}_{U1} (1) и \tilde{H}_{U2} (2) флуктуаций напряжения на установках № 1 и № 2 при эксперименте 2007–2008 гг.

экспериментальные данные измерений меры Кульбака H_U подвергались корректировке, учитывающей зависимость меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U . Для этой цели мера Кульбака пересчитывалась по формуле

$$\tilde{H}_U = H_U - \chi_H \sigma_U, \tag{10}$$

где $\chi_H = 0,00025 \,\mathrm{B}^{-1}$ — экспериментально полученный коэффициент зависимости меры Кульбака H_U от среднего квадратичного отклонения σ_U (см. рис. 3).

На рис. 4 приведены графики мер Кульбака \tilde{H}_{U1} и \tilde{H}_{U2} флуктуаций напряжения на установках № 1 (верхняя кривая) и № 2 (нижняя кривая), снятые с 0 часов 10 декабря 2007 г. по 24 часа 16 марта 2008 г. с шагом один час и отфильтрованные временным окном с периодом 48 ч. Приведенные ряды имеют продолжительность 2352 ч. Сопротивление электролитических ячеек за время измерения изменилось с $R_{b1} = 270$ кОм на $R_{b1} = 85$ кОм для установки № 1 и с $R_{b2} = 150$ кОм на $R_{b2} = 24$ кОм для установки № 2 соответственно. При этом внешнее напряжение на установке № 1 уменьшалось от $U_0 = 1,8$ до $U_0 = 0,7$ В, а на установке № 2 — от $U_0 = 1,2$ до $U_0 = 0,3$ В.

На графиках прослеживается корреляция изменения мер Кульбака \tilde{H}_{U1} и \tilde{H}_{U2} для двух независимых установок. Одинаковые провалы на этих двух графиках в районе 1600...1800 ч имеют абсолютное значение $\Delta \tilde{H}_U \approx 10^{-6}$. Коэффициент корреляции приведенных графиков равен $\rho_H = 0.45$.

На рис. 5 представлены аналогичные зависимости, полученные в период с 0 часов 19 мая 2009 г. по 24 часа 1 сентября 2009 г. Продолжительность этих рядов 2544 ч. За время измерения сопротивление электролитических ячеек изменилось с $R_{b1} = 42$ кОм на $R_{b1} = 19$ кОм для установки № 1 и с $R_{b2} = 24$ кОм на $R_{b2} = 12$ кОм для установки № 2 соответственно. При этом внешнее напряжение на установке № 1



Рис. 5. Графики мер Кульбака \tilde{H}_{U1} и \tilde{H}_{U2} флуктуаций напряжения на установках № 1 (1) и № 2 (2) при эксперименте 2009 г.

уменьшалось от $U_0 = 2,7$ В до $U_0 = 1,3$ В, а на установке № 2 — от $U_0 = 2,5$ В до $U_0 = 1,3$ В.

Как видно из этих графиков, наблюдается корреляция изменения мер Кульбака \tilde{H}_{U1} и \tilde{H}_{U2} для двух установок (коэффициент корреляции $\rho_H = 0,85$), что наиболее отчетливо проявляется в синхронном уменьшении величин \tilde{H}_{U1} и \tilde{H}_{U2} в районе 1600...2100 ч на величину порядка $\Delta \tilde{H}_U = 4 \cdot 10^{-6}$. Никаких особенностей на графиках дисперсии флуктуаций напряжения σ_U^2 , коэффициента корреляции R_U , температуры установок T_B и наружной атмосферной температуры T_H в районе резкого уменьшения меры Кульбака \tilde{H}_U не наблюдается.

Следует отметить, что в экспериментах 2009 г. в электролитических ячейках использовалась пленка толщиной h = 3 мкм в отличие от экспериментов 2007–2008 гг., когда применялась пленка толщиной h = 12 мкм. Как указывалось выше, число ионов в тонких каналах лавсановой пленки при толщине h = 3 мкм было примерно в 4 раза меньше, чем для случая пленки толщиной h = 12 мкм, что совпадает с полученным выше четырехкратным изменением величины $\Delta \tilde{H}_U$.

Таким образом, проведенные экспериментальные измерения меры Кульбака флуктуаций напряжения на двух независимых экспериментальных установках выявили наличие взаимной корреляции при долговременных измерениях, которые не могут быть объяснены изменениями температуры установок. Для нахождения общего фактора, приводящего к изменению мер Кульбака для используемых установок, необходимо проведение дополнительных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. К л и м о н т о в и ч Ю. Л. Турбулентное движение и структура хаоса: Новый подход к статистической теории открытых систем. М.: Наука, 1990. 320 с.
- Букенгем М. Шумы в электронных приборах и системах / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. – 359 с.

- 3. Климонтович Ю. Л. Статистическая физика. М.: Наука, 1982. 608 с.
- 4. М о р о з о в А. Н. Необратимые процессы и броуновское движение: Физикотехнические проблемы. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. – 332 с.
- 5. K u l l b a c k S., L e i b l e r R. A. On information and sufficiency // Ann. Math. Statist. 1951. Vol. 22. P. 79-86.
- 6. К у льбак С. Теория информации и статистика. М.: Наука, 1967. 408 с.
- 7. З а р и п о в Р. Г. Новые меры и методы в теории информации. Казань: Изд-во Казан. гос. тех. ун-та, 2005. 364 с.
- 8. К о р о т а е в С. М., М о р о з о в А. Н., С е р д ю к В. О., С о р о к и н М. О. Проявление макроскопической нелокальности в некоторых естественных диссипативных процессах // Изв. вузов, Физика. – 2002. – № 5. – С. 3–14.
- 9. K o r o t a e v S. M., M o r o z o v A. N., S e r d y u k V. O., M a c h i n i n V. A., G o r o k h o v J. V. Experimental study of macroscopic nonlocality of large-scale natural dissipative processes // NeuroQuantology-2005. Issue 4. P. 275–294.
- Коротаев С. М., Морозов А. Н., Сердюк В. О., Горохов Ю. В., Филиппов Б. П., Мачихин В. А. Экспериментальное исследование опережающих нелокальных корреляций процесса солнечной активности // Изв. вузов, Физика. – 2007. – № 4. – С. 26–33.

Статья поступила в редакцию 9.03.2011

Андрей Николаевич Морозов родился в 1959 г., окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана в 1982 г. Д-р физ.-мат. наук, профессор, заведующий кафедрой "Физика" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Автор более 150 научных работ в области прецизионных измерений и физической кинетики.

A.N. Morozov (b. 1959) graduated from the Bauman Moscow Higher Technical School in 1982. D. Sc. (Phys.-Math.), professor, head of "Physics" Department of the Bauman Moscow State Technical University. Author of more than 150 publications in the field of high precision measuring systems and physical kinetics theory.